05

Термовольтаический эффект в тонкопленочных структурах на основе сульфида самария

© В.В. Каминский, М.М. Казанин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург E-mail: Vladimir.Kaminski@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 20 сентября 2007 г.

Впервые наблюдался термовольтаический эффект в тонких пленках сульфида самария. На тонкопленочной сэндвич-структуре в температурном интервале $360-428~{\rm K}$ возникало электрическое напряжение $\sim 1.1~{\rm V}$.

PACS: 72.15.Jf, 73.40.Sx

В работах [1,2] был описан эффект возникновения электрического напряжения при равномерном нагреве образца в условиях отсутствия внешних градиентов температуры (термовольтаический эффект). Эффект наблюдался в монокристаллах сульфида самария (SmS) при температурах $400-500~\rm K$. Электрическое напряжение возникает вследствие наличия градиента концентрации ионов самария, находящихся вне регулярных узлов кристаллической решетки (тип NaCl). Этими ионами могут быть избыточные по отношению к стехиометрическому составу ионы самария. Известно, что SmS имеет область гомогенности, простирающуюся до $4~\rm at.\%$ избытка самария, что соответствует граничному составу $\rm Sm_{1.17}S$. Градиент локальной концентрации избыточных ионов $\rm Sm^{2+}$ должен быть направлен по оси расположения электродов, с которых снимается напряжение. Напряженность электрического поля может быть определена из соотношения [3]:

$$E = K \operatorname{grad} N_i, \tag{1}$$

где N_i — концентрация избыточных (дефектных) ионов самария, K — коэффициент пропорциональности, зависящий сложным образом от параметров материала и температуры.

Таким образом, для достижения максимальных значений электрического напряжения необходимо создать в образце максимальное значение grad N_i . Нами это положение было реализовано путем создания

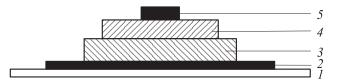


Рис. 1. Тонкопленочная структура на основе сульфида самария: I — подложка из поликора; 2, 5 — металлические контакты; 3 — слой Sm $_1$ 1S; 4 — слой SmS.

двухслойной тонкопленочной сэндвич-структуры на основе $\mathrm{Sm}_x\mathrm{S}$ с различными значениями x в слоях.

На подложку из поликора (Al₂O₃) методом резистивного испарения был нанесен слой никеля. Поверх слоя никеля методом взрывного испарения был осажден слой состава $Sm_{1.1}S$ толщиной $0.26\,\mu m$ и далее указанными методами были последовательно нанесены SmS толщиной 0.2 μm и верхний никелевый электрод. Осаждение слоев проводилось в вакууме порядка 10^{-5} Torr. Полученная структура представлена на рис. 1. Толщина полупроводниковых слоев определялась с помощью микроинтерферометра МИИ-4. Их состав контролировался методами рентгеноструктурного анализа на установке ДРОН-4. Присоединение токовыводов к полученной структуре осуществлялось при помощи прижимных контактов: один к слою Ni на поликоре, другой — к слою Ni на SmS. В ходе экспериментов подложка структуры помещалась на массивную медную пластину, нагреваемую с помощью электрической печки резистивного типа. Температура медной пластины и подложки измерялась термопарой медьконстантан, заделанной в медную пластину таким образом, чтобы ее спай касался подложки. Сигналы с токовыводов и термопары подавались на два канала АЦП компьютера и снимались в процессе нагрева и остывания. Измерения проводились в вакууме порядка 10^{-2} Torr. На рис. 2 представлены полученные результаты. Электрическое напряжение величиной 1.1 V возникало при нагреве при $T = 428 \,\mathrm{K}$ и полностью заканчивалось при остывании при $T = 360 \,\mathrm{K}$. Отдельные выбросы генерируемого напряжения достигали 1.6 V.

Полученный сигнал по температурному интервалу примерно соответствует таковому для монокристаллов, что свидетельствует в пользу того, что мы имеем дело с термовольтаическим эффектом. Об этом же говорит большая величина сигнала: если учесть, что величина дифференциальной термоэдс для тонких пленок SmS равна $\sim 50 \, \mu \text{V/K}$,

Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 8

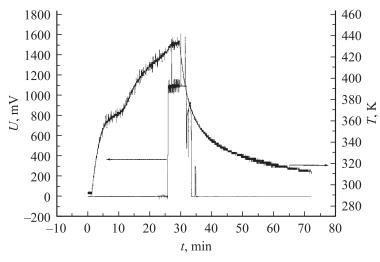


Рис. 2. Динамика изменения сигнала термовольтаического эффекта в тонкопленочной структуре на основе SmS при ее нагреве и охлаждении. Стрелки указывают на оси координат, относящиеся к соответствующим кривым.

то для получения значения напряжения $\sim 1\,\mathrm{V}$ с помощью обычного термоэлектрического эффекта необходимо создать $\Delta T \sim 2\cdot 10^4\,\mathrm{K},$ что нереально.

Авторы выражают признательность А.В. Голубкову за предоставление материала для изготовления пленок и И.В. Павлову за помощь при напылении структур.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07-08-00289, а также ООО "Эс эм Эс-тензо" (Санкт-Петербург).

Список литературы

- [1] Казанин М.М., Каминский В.В., Соловьев С.М. // ЖТФ. 2000. Т. 70. В. 5. С. 136–138.
- [2] Каминский В.В., Соловьев С.М. // ФТТ. 2001. Т. 43. С. 423-426.
- [3] Каминский В.В., Голубков А.В., Васильев Л.Н. // ФТТ. 2002. Т. 44. С. 1501–1505.

Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 8